Федеральное государственное унитарное предприятие «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АЭРОГИДРОДИНАМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ имени профессора Н.Е. Жуковского» ФГУП «ЦАГИ»

УТВЕРЖДАЮ
Начальник отделения измерительной техники и метрологии Главный метролог ФГУП «ЦАГИ»

В.В. Петроневич

Государственная система обеспечения единства измерений

Тензорезисторы высокотемпературные привариваемые AWH с модулем температурной компенсации

МЕТОДИКА ПОВЕРКИ

MΠ 4.28.009-2019

Начальник сектора № 3 НИО-7 ______ С.В. Дыцков

Инженер сектора № 4 НИО-7 _____ С.Ю. Хижняк

Настоящий документ разработан в соответствии с положениями рекомендации по межгосударственной стандартизации РМГ 51-2002 «Государственная система обеспечения единства измерений. Документы на методики поверки средств измерений. Основные положения», распространяется на тензорезисторы высокотемпературные привариваемые АWH с модулем температурной компенсации (далее – тензорезисторы), при проведении первичной поверки при выпуске из производства, а также при внеочередной поверке после истечения срока годности партии или группы тензорезисторов.

Тензорезисторы предназначены для измерения деформаций в деталях машин и конструкций при статических и динамических нагрузках, а также в качестве чувствительных элементов первичных преобразователей различных физических величин. Предназначены для разового монтажа.

1 Операции и средства поверки

1.1 При проведении поверки должны быть выполнены следующие операции и применены средства поверки с характеристиками, указанными в таблице 1.

Таблица 1

| тиолица т | Номер | |
|--|--|--|
| Наименование операции | пункта документа по повер- ке | Наименование и тип средства поверки; обозначение нормативного документа, регламентирующего метрологические и основные технические характеристики средства поверки |
| Внешний осмотр | 6.1 | - |
| Опробование | 6.2 | Вольтметр В7-78/1: - диапазон измерений от 0 до 1000 Ом; - пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений $\pm (0,0001 \cdot R_x + 0,00001 \ R_{np})$ % где R_x — измеренное значение сопротивления, R_{np} — значение верхнего предела измерений; Измеритель параметров изоляции МІТ 40X: - диапазон измерений сопротивления изоляции от 2 до 20 ГОм; - относительная погрешность измерений $\pm 3 \% \pm 2 \ e.m.p.$, где $e.m.p.$ — единица младшего разряда, индицируемая дисплеем; - пределы абсолютной погрешности воспроизведения температуры $\pm 1 \ C$ |
| Определение (контроль) метрологических характеристик | 6.3 | |
| Определение индивиду- альной разностной темпе- ратурной характеристики тензорезистора, СКО по- грешности аппроксимации | 6.3.1 | Установка температурная воспроизведения и измерения деформации ТП-2 (далее – установка ТП-2): - диапазон воспроизведения деформации ± 1000 млн ⁻¹ ; - диапазон воспроизведения температуры от 20 до 600 °C; - пределы допускаемой относительной погрешности |

| Наименование операции | Номер пункта документа по повер- ке | Наименование и тип средства поверки; обозначение нормативного документа, регламентирующего метрологические и основные технические характеристики средства поверки |
|---|---|--|
| и СКО значения индивидуальной разностной температурной характеристики тензорезистора при максимальной температуре, максимального значения индивидуальной разностной температурной характеристики тензорезистора в рабочей области значений температур, индивидуальной температурной характеристики жаропрочного кабеля, СКО погрешности аппроксимации индивидуальной температурной характеритстики жаропрочного кабеля и максимального значения в рабочей области значений температур | ке | воспроизведения деформации ± 1 %; - пределы допускаемой относительной погрешности воспроизведения температуры ± 1 %; Климатическая камера КТХВ-64-С: - диапазон воспроизведения температуры: от минус 40 до плюс 80 °С; - допускаемое отклонением ± 2 °С; Печь МТП-2МР-70-1000 (далее — печь) - диапазон воспроизведения температуры от 100 до 1200 °С; - нестабильность поддержания заданного температурного режима не более 0,1 °С/мин; - перепад температур по длине печи в ее средней части не превышает ± 2 °С; Усилитель измерительный QuantumX MX1615 - диапазон измерений коэффициента преобразования ± 8 мВ/В (напряжение датчика 2,5 В); - класс точности — 0,05; Термометр сопротивления платиновый вибропрочный эталонный ПТСВ-1-2: - диапазон измерений температуры от минус 50 до плюс 450 °С; - пределы допускаемой погрешности измерения температуры от минус 50 до 0 °С включ. — 0,02 °С; |
| Определение среднего значения и СКО часового дрейфа при максимальной температуре | 6.3.2 | св. 0 до плюс 30 °C включ. — 0,01 °C; св. плюс 30 до плюс 450 °C включ. — 0,02 °C; Преобразователь термоэлектрический платинородий-платиновый эталонный ППО: - диапазон измерений температуры от 300 до 1200 °C; - 2 разряд Установка воспроизведения и измерения деформации УВИД-М (далее — установка УВИД-М): - диапазон воспроизведения деформации ± 5000 млн ⁻¹ ; - пределы допускаемой относительной погрешности воспроизведения деформации ± 0,45 %; Установка температурная воспроизведения и измерения деформации ТП-2: - диапазон воспроизведения температуры от 20 до 600 °C; - пределы допускаемой относительной погрешности воспроизведения деформации ± 1 %; - пределы допускаемой относительной погрешности воспроизведения температуры ± 1 %. Усилитель измерительный QuantumX МХ1615 - диапазон измерений коэффициента преобразования ± 8 мВ/В (напряжение датчика 2,5 В); - класс точности — 0,05 |

| Наименование операции | Номер пункта документа по повер- ке | Наименование и тип средства поверки; обозначение нормативного документа, регламентирующего метрологические и основные технические характеристики средства поверки |
|---|---|--|
| Определение среднего значения, СКО чувствительности и нелинейности функции преобразования при нормальных условиях | 6.3.3 | Установка воспроизведения и измерения деформации УВИД-М: - диапазон воспроизведения деформации ± 5000 млн ⁻¹ ; - пределы допускаемой относительной погрешности воспроизведения деформации ± 0,45 %. Усилитель измерительный QuantumX MX1615 - диапазон измерений коэффициента преобразования ± 8 мВ/В (напряжение датчика 2,5 В); - класс точности — 0,05 |
| Определение среднего значения и СКО часовой ползучести при нормальных условиях | 6.3.4 | Образец с коэффициентом линейного расширения $12 \cdot 10^{-6}$ Установка температурная воспроизведения и измерения деформации ТП-2: - диапазон воспроизведения деформации \pm 1000 млн ⁻¹ ; - диапазон воспроизведения температуры от 20 до 600 °C; - пределы допускаемой относительной погрешности воспроизведения деформации \pm 1 %; - пределы допускаемой относительной погрешности воспроизведения температуры \pm 1 %; Усилитель измерительный QuantumX MX1615 - диапазон измерений коэффициента преобразования \pm 8 мВ/В (напряжение датчика 2,5 В); - класс точности — 0,05 |
| Определение среднего значения и СКО часовой ползучести при максимальной температуре | 6.3.5 | Образец с коэффициентом линейного расширения $12 \cdot 10^{-6}$ Установка температурная воспроизведения и измерения деформации ТП-2: - диапазон воспроизведения деформации ± 1000 млн^{-1} ; - диапазон воспроизведения температуры от $20 \text{ до } 600 \text{ °C}$; - пределы допускаемой относительной погрешности воспроизведения деформации ± 1 % ; - пределы допускаемой относительной погрешности воспроизведения температуры ± 1 % ; Усилитель измерительный QuantumX MX1615 - диапазон измерений коэффициента преобразования ± 8 мB/B (напряжение датчика $2,5 \text{ B}$); |
| | | - класс точности – 0,05; Измеритель-регулятор температуры многоканальный прецизионный МИТ 8.10: - диапазон измерений от 0 до 300 Ом; - диапазон измерений от минус 300 до плюс 300 мВ; - пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений: - от 0 до 300 Ом: ± (0,0005+10 ⁻⁵ ·R) Ом, где R — измеряемое сопротивление, Ом; - от минус 300 до плюс 300 мВ: ± (0,0010+10 ⁻⁴ ·U) мВ, где U — измеряемое напряжение, Ом; Термометр сопротивления платиновый вибропрочный |

| Наименование операции | Номер пункта документа по повер- ке | Наименование и тип средства поверки; обозначение нормативного документа, регламентирующего метрологические и основные технические характеристики средства поверки |
|--|---|--|
| | | эталонный ПТСВ-1-2: - диапазон измерений температуры от минус 50 до плюс 450 °C; - пределы допускаемой погрешности измерения температуры от минус 50 до 0 °C включ. – 0,02 °C; св. 0 до плюс 30 °C включ. – 0,01 °C; св. плюс 30 до плюс 450 °C включ. – 0,02 °C; Платинородий-платиновый эталонный ППО: - диапазон измерений температуры от 300 до 1200 °C - 2 разряд |
| Определение СКО погрешности аппроксимации и среднего значения функции влияния температуры на чувствительность при максимальной температуре | 6.3.6 | См п. 6.3.1 |

Примечание – Допускается применять средства поверки, не приведенные в перечне, но обеспечивающие определение (контроль) метрологических характеристик поверяемых средств измерений с требуемой точностью и в необходимых диапазонах измерений. Класс точности вторичного преобразователя должен быть не ниже 0,05.

- 1.2 Средства измерений, применяемые при поверке, должны иметь действующие свидетельства о поверке, испытательное оборудование должно быть аттестовано.
- 1.3 При получении отрицательного результата любой из операций по таблице 1 поверку тензорезисторов рекомендуется прекратить; последующие операции поверки проводят, если отрицательный результат предыдущей операции не влияет на достоверность поверки последующего параметра.
- 1.4 По письменному заявлению владельца допускается поверять тензорезисторы только на диапазоны и характеристики, которые необходимы в процессе их эксплуатации. При этом в протоколе и свидетельстве о поверке необходимо сделать соответствующую запись.

2 Требования к квалификации поверителей

- 2.1 В качестве персонала, выполняющего поверку, допускаются лица с высшим образованием и (или) дополнительным профессиональным образованием в области обеспечения единства измерений в части проведения поверки (калибровки) средств измерений.
- 2.2 Персонал, выполняющий поверку, должен иметь опыт практической работы на аналогичных средствах измерений.

2.3 К работам по поверке могут быть допущены лица, ознакомившиеся с документацией на тензорезисторы и прошедшие инструктаж по технике безопасности и безопасной работе с электрооборудованием напряжением до 1000 В.

3 Требования по безопасности

- 3.1 Перед проведением поверки следует изучить эксплуатационную документацию на поверяемые тензорезисторы и приборы, применяемые при поверке.
- 3.2 Предельно допустимые концентрации растворителей (ацетона, спирта этилового и т.д.) в рабочей зоне при монтаже тензорезисторов должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.004.
- 3.3 Монтаж тензорезисторов должен проводиться в помещении, снабженном приточно-вытяжной вентиляцией, средствами пожаротушения и водоснабжения.

4 Условия поверки

| 4.1 При проведении поверки должны соблюдаться следующие | условия: |
|---|--------------|
| Температура воздуха, °С | от 18 до 22 |
| Изменение температуры в течение 1 часа, °С | не более 2 |
| Относительная влажность воздуха, % | от 30 до 60 |
| Напряжение сети переменного тока, В о | т 205 до 230 |
| Частота сети, Гц | 50 ± 1 |

4.2 Тензорезисторы должны быть выдержаны в помещении, где будет производиться поверка, не менее 2 часов.

5 Подготовка к поверке

Перед выполнением поверки должны быть выполнены следующие подготовительные работы:

5.1 Из упаковки одиночных тензорезисторов методом случайного отбора по ГОСТ 18321 комплектуется выборка тензорезисторов в зависимости от объема выборки по ГОСТ 21616-91, но не менее 3 шт.

6 Проведение поверки

6.1 Внешний осмотр

При внешнем осмотре тензорезисторов должно быть установлено отсутствие видимых загрязнений, расслоений, воздушных пузырьков.

6.2 Опробование

Опробование тензорезисторов производится в следующей последовательности:

Измерить величину электрического сопротивления каждого тензорезистора (между проводами «Белый» и «Зеленый») с помощью вольтметра В7-78/1 и результаты измерений занести в протокол произвольной формы.

Среднее значение определяется по формуле:

$$\overline{U} = \frac{\sum_{i=1}^{n} (U_{0_{2}_{i}} - U_{0_{1}_{i}})}{n},$$
(1)

где і – порядковый номер тензорезистора;

n – количество исследуемых тензорезисторов;

 $U_{^0_^1_^i}$ - показания тензорезисторов в первом цикле измерений;

 $U_{^{0}_{^{2}_{^{\prime}}}}$ - показания тензорезисторов во втором цикле измерений.

Среднее квадратичное отклонение определяется по формуле:

$$S = \sqrt{\frac{1}{n-1} \cdot \sum_{i=1}^{n} \left(U_i - \overline{U} \right)^2}$$
(2)

где і – порядковый номер тензорезистора;

n - количество исследуемых тензорезистора;

 $\overline{U}\,$ - среднее значение измеряемой величины.

Опробование считается пройденным положительно, если:

среднее значение сопротивления на выходе модуля температурной компенсации находится в указанном в описании типа диапазоне;

значение относительного отклонения сопротивления на выходе модуля температурной компенсации от среднего значения не превышает указанного в описании типа значения;

6.3 Определение (контроль) метрологических характеристик

Допускается изменять последовательность определения (контроля) метрологических характеристик и их совмещение.

- 6.3.1 Определение индивидуальной разностной температурной характеристики сопротивления (ТХС), СКО погрешности аппроксимации, СКО при максимальной температуре, максимального значения индивидуальной разностной ТХС в рабочей области значений температуры, а также индивидуальной температурной характеристики жаропрочного кабеля, СКО погрешности аппроксимации и максимального значения в рабочем диапазоне температур
- 6.3.1.1 Тензорезисторы в количестве 5 штук в свободном (не установленном на образец) состоянии поместить в установку ТП-2. Контроль температуры внутри установки ТП-2 осуществляется с помощью измерителя-регулятора температуры многоканального прецизионного МИТ 8.10 и термометра сопротивления платинового вибропрочного эталонного ПТСВ-1-2.
- 6.3.1.2 Тензорезисторы в количестве 5 штук в свободном (не установленном на образец) состоянии поместить в малоинерционной трубчатой печи МТП-2МР таким образом, что кабель расположится внутри установки, а тензорезисторы снаружи.
- 6.3.1.3 Определение индивидуальной температурной характеристики жаропрочного кабеля проводить при нагреве образца, при этом выполнить следующие операции:

- образец с установленными тензорезисторами нагреть со скоростью от 1 до 2 °C/мин ступенями от + 20 до верхнего предела рабочего диапазона температур с шагом не более 25 °C (в диапазоне от -40 до 100 °C) и 40 °C (в диапазоне от -40 до 100 °C);
- на каждой ступени после установления температурного равновесия измерить температуру и выходные сигналы кабелей, принимая за начальное сопротивление кабелей их сопротивление при температуре (23 ± 10) °C;
 - непрерывно охладить кабели до температуры (23 \pm 10) °C.

Время выдержки на каждой ступени не должно превышать 10 минут.

- 6.3.1.4 По полученным данным определить выборочное среднее значение выходных сигналов $\bar{\upsilon}_{\kappa ab}(t_j)$ жаропрочного кабеля, мВ/В, для каждой ступени и выборочное СКО $S_{at_{max}}$, млн⁻¹, для максимальной температуры.
- 6.3.1.5 Используя полученные значения $\overline{\upsilon}_{\kappa a \delta}(t_j)$ жаропрочного кабеля методом наименьших квадратов рассчитать коэффициент f аппроксимирующего полинома первой степени:

$$\hat{\mathcal{O}}_{u.c_{-\kappa\alpha\delta}}(t_j) = f \cdot MI \cdot (T - RT), \tag{3}$$

где f – коэффициент аппроксимирующего полинома первой степени;

MI – длина нагретой части жаропрочного кабеля, м;

Т – температура на каждой ступени, °С;

RT – температура при калибровке, °С.

6.3.1.6 Перевести значения индивидуальной температурной характеристики жаропрочного кабеля, полученные по формуле 5 в деформацию, млн⁻¹:

$$\varepsilon_{\kappa a \delta} = f \cdot MI \cdot (T - RT) \cdot \frac{4}{K_c 20} \cdot 10^3, \tag{4}$$

где K_c20 – среднее значение чувствительности при нормальных условиях.

6.3.1.7 СКО погрешности аппроксимации индивидуальной температурной характеристики жаропрочного кабеля, млн⁻¹, рассчитать по формуле:

$$S_{at\delta_{\kappa a\delta}} = \sqrt{\frac{1}{m-1} \cdot \sum_{j=1}^{m} \left(\hat{\varepsilon}_{\kappa a\delta}(t_{j}) - \overline{\varepsilon_{\kappa a\delta}}(t_{j}) \right)^{2}}, \qquad (5)$$

где і – число коэффициентов полинома;

 $\overline{\varepsilon_{\kappa a \delta}}(t_j)$ - среднее значение деформации при температуре t_j , млн-1;

т – число ступеней температуры нагрева;

j – номер ступени, j = 1, 2, ..., m.

- 6.3.1.8 В соответствии с инструкцией по монтажу приварить тензорезисторы с номерами 1,2 и 5 (далее партия № 2) на образец с коэффициентом линейного расширения $12 \cdot 10^{-6}$ установки ТП-2.
- 6.3.1.9 Использовать образец установки ТП-2 с коэффициентом линейного расширения $12 \cdot 10^{-6}$.

Определение индивидуальной температурной характеристики тензорезистора проводить при нагреве образца, при этом выполнить следующие операции:

- образец с установленными тензорезисторами в свободном состоянии нагреть со скоростью от 1 до 2 °С/мин ступенями от + 20 до верхнего предела рабочего диапазона температур с шагом не более 25 (в диапазоне от минус 40 до 100 °С) и 40 (в диапазоне от 100 до 600 °С);

- на каждой ступени после установления температурного равновесия измерить температуру и выходные сигналы тензорезисторов, принимая за начальное сопротивление тензорезисторов его сопротивление при температуре (23 ± 10) °C;
 - непрерывно охладить образец до температуры (23 \pm 10) °C.

Время выдержки на каждой ступени не должно превышать 10 минут.

- 6.3.1.10 Тензорезисторы, приваренные на образец установки ТП-2, поместить в установку КТХВ-64-С.
 - 6.3.1.11 Использовать образец с коэффициентом линейного расширения 12·10⁻⁶.

Определение индивидуальной температурной характеристики тензорезистора проводить при охлаждении образца, при этом выполнить следующие операции:

- охладить образец со скоростью 0,15 °C/мин ступенями «+ 20, 0, -15, -40 °C»;
- на каждой ступени после установления температурного равновесия измерить температуру и выходные сигналы тензорезисторов, принимая за начальное сопротивление тензорезисторов его сопротивление при температуре (23 ± 10) °C;
 - непрерывно нагреть образец до температуры (23 \pm 10) °C.

Время выдержки на каждой ступени не должно превышать 10 минут.

- 6.3.1.12 По полученным данным определить выборочное среднее значение выходных сигналов $\overline{\upsilon_u}(t_j)$, мВ/В, для каждой ступени и выборочное СКО S_{ut} для максимальной температуры.
- 6.3.1.13 Используя полученные значения $\overline{\upsilon}_u(t_j)$ методом наименьших квадратов рассчитать коэффициенты D_1, D_2, D_3, D_4 аппроксимирующего полинома:

$$\hat{\mathcal{O}}_{u}(t_{i}) = D_{1} \cdot (t - t_{u}) + D_{2} \cdot (t^{2} - t_{u}^{2}) + D_{3} \cdot (t^{3} - t_{u}^{3}) + D_{4} \cdot (t^{4} - t_{u}^{4})$$
(6)

6.3.1.14 Полином (8) преобразовать в полином, приведенный к температуре (23 \pm 10) °C:

$$\hat{\nu}_u(t_j) = D_0 + D_1 \cdot t + D_2 \cdot t^2 + D_3 \cdot t^3 + D_4 \cdot t^4, \tag{7}$$

ГДе
$$D_0 = -(D_1 \cdot 23 + D_2 \cdot 23^2 + D_3 \cdot 23^3 + D_4 \cdot 23^4)$$

- 6.3.1.15 Определить индивидуальную разностную температурную характеристику тензорезистора $\hat{v}_{\delta}(t_j)$, мВ/В, вычитанием из значений полинома $\hat{v}_{u,c}(t_j)$, полученного по формуле (7), значений полинома $\hat{v}_{u,c}(t_j)$, полученного по формуле (2).
- 6.3.1.16 По полученным данным определить выборочные средние значения (из партии № 2) индивидуальной разностной температурной характеристики для каждой ступени температуры $\overline{v}_{\delta}(t_j)$ и выборочное СКО значения индивидуальной разностной температурной характеристики тензорезистора $S_{t\delta}$ для максимальной температуры.
- 6.3.1.17 Используя полученные выборочные средние значения $\bar{v}_{\delta}(t_j)$ из партии № 2, мВ/В, методом наименьших квадратов рассчитать коэффициенты a, b, c, d, е аппроксимирующего полинома индивидуальной разностной температурной характеристики тензорезистора:

$$\hat{\nu}_{\delta}(t_{i}) = b \cdot (T - t_{i}) + c \cdot (T^{2} - t_{i}^{2}) + d \cdot (T^{3} - t_{i}^{3}) + e \cdot (T^{4} - t_{i}^{4})$$
(8)

6.3.1.18 Полином (10) преобразовать в полином, приведенный к температуре (23 ± 10) °C:

$$\hat{\upsilon}_{\delta}(t_{i}) = a + b \cdot T + c \cdot T^{2} + d \cdot T^{3} + e \cdot T^{4}, \qquad (9)$$

ГДе $a = -(b \cdot 23 + c \cdot 23^2 + d \cdot 23^3 + e \cdot 23^4)$

6.3.1.19 Перевести значения индивидуальной разностной температурной характеристики тензорезистора, полученные по формуле 11, в деформацию, млн⁻¹:

$$\varepsilon_{\tau p} = (a + b \cdot T + c \cdot T^2 + d \cdot T^3 + e \cdot T^4) \cdot \frac{4}{Kc20} \cdot 10^3$$
 (10)

6.3.1.20 Функция преобразования, млн-1:

$$\varepsilon_{g} = \frac{\varepsilon_{MV} - \varepsilon_{app}}{\hat{\Phi}},\tag{11}$$

где $\varepsilon_{app} = \varepsilon_{mp} + \varepsilon_{\kappa a \delta}$;

 $\varepsilon_{MV} = \frac{4 \cdot \upsilon \cdot 10^3}{Kc20}$ — измеренная деформация, млн⁻¹;

v – измеренный сигнал, мВ/В;

 $\hat{\Phi}$ – функция влияния температуры на чувствительность.

6.3.1.21 СКО погрешности аппроксимации индивидуальной разностной характеристики тензорезистора, млн⁻¹, рассчитать по формуле:

$$S_{at \,\delta} = \sqrt{\frac{1}{m-1} \cdot \sum_{j=1}^{m} \left(\hat{\varepsilon}_{\delta}(t_{j}) - \overline{\varepsilon}_{\delta}(t_{j}) \right)^{2}} , \qquad (12)$$

где і – число коэффициентов полинома;

 $\bar{\varepsilon}_{\mathcal{S}}(t_{_{j}})$ - среднее значение индивидуальной разностной характеристики тензорезистора, млн⁻¹;

m – число ступеней температуры нагрева (охлаждения);

j – номер ступени, j = 1,2,..., m.

6.3.1.22 Результаты испытаний считаются положительными, если:

- СКО значения индивидуальной разностной температурной характеристики тензорезистора при максимальной температуре не более 50 млн⁻¹;
- СКО погрешности аппроксимации индивидуальной разностной температурной характеристики тензорезистора не более 50 млн⁻¹;
- максимальное значение индивидуальной разностной температурной характеристики тензорезистора в рабочей области значений температур не более 450 млн⁻¹;
- СКО погрешности аппроксимации индивидуальной температурной характеристики жаропрочного кабеля (1 м) не более 2 млн⁻¹;
- максимальное значение индивидуальной температурной характеристики жаропрочного кабеля (1 м) в рабочей области значений температур не более 150 млн⁻¹.

6.3.2 Определение среднего значения и СКО дрейфа при максимальной температуре

6.3.2.1 Загрузить образец с приваренными тензорезисторами из партии № 2 в установку ТП-2. Контроль температуры внутри установки ТП-2 осуществляется с помощью измерителя-регулятора температуры многоканального прецизионного

- МИТ 8.10 и термометра сопротивления платинового вибропрочного эталонного ПТСВ-1-2 и преобразователя термоэлектрического платинородий-платинового эталонного ППО.
- 6.3.2.2 Нагреть образец от начальной температуры $t_{\rm H}$ до температуры плюс 600 °C и измерить начальное значение сигнала $\upsilon_i(0)$.
- 6.3.2.3 Выдержать образец с приваренными тензорезисторами при максимальной температуре t = 600 °C в течение 1 ч в установке ТП-2.
- 6.3.2.4 По выходным данным тензорезисторов, полученных по п.6.3.2.2 и 6.3.2.3 рассчитать дрейф выходного сигнала за 1 час по формуле:

$$A_i(1) = v_i(1) - v_i(0)$$
 (15)

- 6.3.2.5 По полученным данным рассчитать средние значения дрейфа и СКО $S_{\mathcal{I}}$.
 - 6.3.2.6 Результаты поверки считаются положительными, если:
- СКО воспроизводимости начального сигнала после выдержки 1 ч не более $0.01~\mathrm{mB/B}$;
- среднее значение часового дрейфа выходного сигнала при максимальной температуре не более 0,012 мВ/В;
- СКО часового дрейфа выходного сигнала при максимальной температуре не более 0,002 мВ/В.

6.3.3 Определение среднего значения и СКО часовой ползучести при нормальных условиях и максимальном значении температуры

- 6.3.3.1 В соответствии с инструкцией по монтажу приварить тензорезисторы в количестве не менее 2 шт (далее партия № 1) на образец с коэффициентом линейного расширения $12 \cdot 10^{-6}$ установки УВИД-М. В качестве вторичного преобразователя использовать усилитель измерительный QuantumX MX1615.
- 6.3.3.2 В соответствии с инструкцией по монтажу выполнить установку образца с приваренными тензорезисторами из партии № 1 на установку УВИД-М тензорезисторами сверху.
- 6.3.3.3 Произвести три тренировочных (без измерения выходных сигналов) цикла деформирования с деформацией $\varepsilon = 0; + (1100 \pm 50)$ млн⁻¹.
- 6.3.3.4 После выполнения тренировочных циклов деформирования исключить из выборки тензорезисторы, на которых образовались вздутия, отслаивания от поверхности образца. При выявлении аномальности выходного сигнала у одного тензорезистора или отклонении от среднего значения более чем на 10 % произвести его замену. При выявлении более одного такого тензорезистора, выборку забраковать и выполнить повторную установку.
- 6.3.3.5 Провести один рабочий (с измерением выходных сигналов) цикл деформирования:

- 6.3.3.5.1 Нагрузить образец (ϵ =0 млн⁻¹) и измерить выходные сигналы тензорезисторов.
- 6.3.3.5.2 Нагрузить образец до деформации $\epsilon = +(1000\pm50)$ млн⁻¹ и измерить выходные сигналы тензорезисторов.
- 6.3.3.5.3 Разгрузить образец до (ϵ =0 млн⁻¹) и измерить выходные сигналы тензорезисторов.
- 6.3.3.5.6 В соответствии с инструкцией по монтажу выполнить установку образца с приваренными тензорезисторами из партии № 1 на установку УВИД-М тензорезисторами внизу.
- 6.3.3.5.7 Произвести три тренировочных (без измерения выходных сигналов) цикла деформирования с деформацией 0; $-(1100 \pm 50)$ млн⁻¹.
- 6.3.3.5.8 После выполнения тренировочных циклов деформирования исключить из выборки тензорезисторы, на которых образовались вздутия, отслаивания от поверхности образца. При выявлении аномальности выходного сигнала у одного тензорезистора или отклонении от среднего значения более чем на 10 % произвести его замену. При выявлении более одного такого тензорезистора, выборку забраковать и выполнить повторную установку.
- 6.3.3.9 Провести один рабочий (с измерением выходных сигналов) цикл деформирования:
- 6.3.3.9.1 Нагрузить образец (ϵ =0 млн⁻¹) и измерить выходные сигналы тензорезисторов.
- 6.3.3.9.2 Нагрузить образец до деформации $\varepsilon = -(1000 \pm 50)$ млн⁻¹ и измерить выходные сигналы тензорезисторов.
- 6.3.3.9.3 Разгрузить образец до (ϵ =0 млн⁻¹) и измерить выходные сигналы тензорезисторов.
- 6.3.3.10 По полученным данным выполнить обработку результатов измерений и определить среднее значение \overline{K} и СКО S_K чувствительности по формулам:

$$K_{i} = \frac{\left| \upsilon_{i}(+\varepsilon_{H}) \right| + \left| \upsilon_{i}(-\varepsilon_{H}) \right|}{\left| + \varepsilon_{H} \right| + \left| - \varepsilon_{H} \right|}$$
(16)

$$\overline{K} = \frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^{n} K_i \tag{17}$$

$$S_K = \sqrt{\frac{1}{n-1} \cdot \sum_{i=1}^{n} (K_i - \overline{K})^2}$$
 (18)

где K_i - чувствительность i – го тензорезистора;

i – номер тензорезистора, i = 1, 2, ..., n;

n – объем выборки;

 $+\varepsilon_{H}$, $-\varepsilon_{H}$ – значение задаваемой деформации, млн⁻¹;

 $u_i(+\varepsilon_H), \ u_i(-\varepsilon_H)$ — выходные сигналы тензорезистора, мВ/В, при значении деформации $+\varepsilon_H$, $-\varepsilon_H$ соответственно.

- 6.3.3.11 В соответствии с инструкцией по монтажу выполнить установку образца с приваренными тензорезисторами на установку УВИД-М тензорезисторами внизу.
- 6.3.3.12 Произвести три тренировочных (без измерения выходных сигналов) цикла деформирования на установке УВИД-М с деформацией 0; $-(5000 \pm 50) \, \mathrm{млн}^{-1}$.
- 6.3.3.13 Повторить п. 6.3.3.9, нагружая и разгружая образец до деформации $\varepsilon = -(5000\pm50)$ млн⁻¹ и обратно ступенями по (500 ± 50) млн⁻¹, измеряя на каждой ступени выходные сигналы тензорезисторов. Время, затрачиваемое на нагружение образца и определение выходных сигналов тензорезисторов не должно превышать 2 мин на ступень.
- 6.3.3.14 В соответствии с инструкцией по монтажу выполнить установку образца с приваренными тензорезисторами на установку УВИД-М тензорезисторами сверху.
- 6.3.3.15 Произвести три тренировочных (без измерения выходных сигналов) цикла деформирования на установке УВИД-М с деформацией 0; + (5000 ± 50) млн⁻¹.
- 6.3.3.16 Повторить п. 4.5.5, нагружая и разгружая образец до деформации ε =+(500 \pm 50) млн⁻¹ и обратно ступенями по (500 \pm 50) млн⁻¹, измеряя на каждой ступени выходные сигналы тензорезисторов. Время, затрачиваемое на нагружение образца и определение выходных сигналов тензорезисторов не должно превышать 2 мин на ступень.
- 6.3.3.17 По полученным данным выполнить обработку результатов измерений и определить нелинейность функции преобразования $\frac{1}{\gamma}$ в процентах по формуле:

$$\overline{\gamma} = \max \left\{ \frac{\overline{\upsilon}(\varepsilon_j) - \overline{K} \cdot \varepsilon_j}{\overline{K} \cdot \varepsilon_j} \cdot 100 \right\},$$
(19)

где $\bar{v}(\varepsilon_j)$ - среднее значение выходного сигнала тензорезистора для каждой ступени деформации, мВ/В;

 \overline{K} - выборочное среднее значение чувствительности;

 $\varepsilon_{_{J}}$ - значение деформации для каждой ступени деформации, млн $^{-1}$;

j – номер ступени деформации, j = 1, 2, ..., m; m – число ступеней.

6.3.3.18 Результаты поверки считаются положительными, если:

- среднее значение чувствительности при нормальных условиях находится в диапазоне от 1,8 до 3,6;

- СКО чувствительности не более 0,1;
- нелинейность функции преобразования не более 3 %.

6.3.4 Определение среднего значения и СКО часовой ползучести при нормальных условиях

- 6.3.4.1 Нагрузить образец с приваренными тензорезисторами из партии № 1 на установке УВИД-М до деформации $\varepsilon = +(1000\pm50)\,\mathrm{млн^{-1}}$ за время не более 60 с и измерить начальные значения $\upsilon_{\tau}(0)$ выходных сигналов тензорезисторов в течение последующего времени не более 60 с. В качестве вторичного преобразователя использовать усилитель измерительный QuantumX MX1615.
- 6.3.4.2 Выдержать образец в нагруженном состоянии в течение 60 мин, после чего измерить выходные сигналы тензорезисторов $\upsilon_i(1)$.
 - 6.3.4.3 Разгрузить образец.
- 6.3.4.4 В соответствии с инструкцией по монтажу выполнить установку образца с приваренными тензорезисторами из партии № 1 на установку УВИД-М тензорезисторами внизу.
- 6.3.4.5 Нагрузить образец до деформации $\varepsilon = -(1000 \pm 50) \,\text{млн}^{-1}$ за время не более 60 с и измерить начальные значения $\upsilon_i(0)$ выходных сигналов тензорезисторов в течение последующего времени не более 60 с.
- 6.3.4.4 Повторить п 4.6.1 − 4.6.5 на установке ТП-2 с установленными тензорезисторами из партии № 2.
- 6.3.4.5 По полученным данным рассчитать часовую ползучесть для каждого тензорезистора Π_i , среднее значение $\overline{\Pi}$ и СКО S_Π часовой ползучести для группы по формулам:

$$\Pi_i = \frac{\nu_i(1) - \nu_i(0)}{\nu_i(0)} \cdot 100 \tag{20}$$

$$\overline{\Pi} = \frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^{n} \Pi_{i} \tag{21}$$

$$S_{\Pi} = \sqrt{\frac{1}{n-1} \cdot \sum_{i=1}^{n} (\Pi_{i} - \overline{\Pi})^{2}}$$
 (22)

- 6.3.4.6 Результаты поверки считаются положительными, если:
- среднее значение часовой ползучести при нормальных условиях не выходит за пределы 1 %;
 - СКО часовой ползучести при нормальных условиях не более 0,2 %.

6.3.5 Определение среднего значения и СКО часовой ползучести при максимальной температуре

6.3.5.1 Образец с приваренными тензорезисторами из партии № 2 нагреть на установке ТП-2 до максимальной температуры плюс 600 °C со скоростью от 1 до 2 °C/мин. Контроль температуры внутри установки ТП-2 осуществляется с помощью измерителя-регулятора температуры многоканального прецизионного МИТ 8.10 и термометра сопротивления платинового вибропрочного эталонного ПТСВ-1-2. В качестве вторичного преобразователя использовать усилитель измерительный QuantumX МХ1615.

- 6.3.5.2 Нагрузить образец до деформации $\varepsilon = +(1000 \pm 50)$ млн⁻¹ за время не более 60 с и измерить начальные значения $\upsilon_i(0)$ выходных сигналов тензорезисторов в течение последующего времени не более 60 с.
- 6.3.5.3 Выдержать образец в нагруженном состоянии в течение 60 мин, после чего измерить выходные сигналы тензорезисторов $\upsilon_i(1)$.
 - 6.3.5.4 Разгрузить образец.
- 6.3.5.5 В соответствии с инструкцией по монтажу выполнить установку образца с приваренными тензорезисторами из партии № 2 на установку ТП-2 тензорезисторами внизу.
- 6.3.5.6 Нагрузить образец до деформации $\varepsilon = -(1000 \pm 50) \,\mathrm{млн^{-1}}$ за время не более 60 с и измерить начальные значения $\upsilon_i(0)$ выходных сигналов тензорезисторов в течение последующего времени не более 60 с.
- 6.3.5.7 По полученным данным рассчитать часовую ползучесть для каждого тензорезистора, среднее значение и СКО часовой ползучести при максимальной температуре по формулам (20), (21) и (22).
 - 6.3.5.8 Результаты поверки считаются положительными, если:
- среднее значение часовой ползучести при максимальной температуре не выходит за пределы 1,5 %;
 - СКО часовой ползучести при максимальной температуре не более 2 %.

6.3.6 Определение СКО погрешности аппроксимации и среднего значения функции влияния температуры на чувствительность при максимальной температуре

- 6.3.6.1 Образец с приваренными тензорезисторами из партии №2 нагреть нагреть со скоростью от 1 до 2 °С/мин ступенями от + 20 до верхнего предела рабочего диапазона температур с шагом не более 25 °С (в диапазоне от 20 до 100 °С) и 40 °С (в диапазоне от 100 до 600 °С) на установке ТП-2, выполняя на каждой ступени рабочий цикл нагружения и измерить выходные сигналы тензорезисторов на каждой ступени. Контроль температуры внутри установки ТП-2 осуществляется с помощью измерителя-регулятора температуры многоканального прецизионного МИТ 8.10 и термометра сопротивления платинового вибропрочного эталонного ПТСВ-1-2. В качестве вторичного преобразователя использовать усилитель измерительный QuantumX МХ1615.
- 6.3.6.2 В соответствии с инструкцией по монтажу выполнить установку образца с приваренными тензорезисторами из партии № 2 на установку ТП-2 тензорезисторами сверху.
- 6.3.6.3 Для каждого тензорезистора партии № 2, для каждой ступени значение функции влияния температуры на чувствительность ϕ_{iij} и среднее значение функции влияния температуры на чувствительность $\overline{\Phi}$ рассчитать по формулам:

$$\Phi_{iij} = \frac{K_{iij}}{K_{iio}}, \qquad (23)$$

$$\overline{\Phi} = \frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^{n} \Phi_{iij} , \qquad (24)$$

где K_{iij} — чувствительность при температуре $\mathbf{t}_{\mathbf{j}}$;

 K_{iio} – чувствительность при температуре $t_0 = (23^{+2}_{-5})$ °C;

i – номер тензорезистора, i = 1, 2, ..., n;

n - объем выборки;

j – номер ступени температуры, j = 1, 2,..., m; где m – число ступеней.

6.3.6.4 По полученным данным рассчитать выборочное среднее значение функции влияния температуры на чувствительность для каждой ступени и выборочное СКО для максимальной температуры. Используя полученные средние значения, методом наименьших квадратов рассчитывают коэффициент Ск аппроксимирующего полинома первой степени по формуле:

$$\hat{\Phi} = 1 + Ck \cdot 10^{-6} \cdot (T - RT), \tag{25}$$

6.3.6.5 СКО погрешности аппроксимации функции влияния температуры на чувствительность рассчитать по формуле:

$$S_{a\phi} = \sqrt{\frac{1}{m-1} \cdot \sum_{i=1}^{m} \left(\hat{\phi} - \overline{\phi}\right)^2} , \qquad (26)$$

где і – номер тензорезистора;

т – число исследуемых тензорезисторов.

6.3.6.6 СКО значения функции влияния температуры на чувствительность при максимальной температуре рассчитать по формуле:

$$S_{\phi} = \sqrt{\frac{1}{m-1} \cdot \sum_{i=1}^{m} \left(\hat{\Phi}_{iT \max} - \overline{\Phi}_{T \max} \right)^{2}} , \qquad (27)$$

где і – число коэффициентов полинома;

т – число ступеней температуры нагрева.

 $\hat{\Phi}_{iT\, {
m max}}$ - значение функции влияния температуры на чувствительность і-го тензорезистора при максимальной температуре;

 $\overline{\Phi}_{T \max}$ - среднее значение функции влияния температуры на чувствительность при максимальной температуре;

6.3.6.7 Результаты поверки считаются положительными, если:

- СКО значения функции влияния температуры на чувствительность при максимальной температуре не более 0,1.
- СКО погрешности аппроксимации функции влияния температуры на чувствительность при максимальной температуре $S_{\alpha\theta}$ не более 0,02.

7 Оформление результатов поверки

Тензорезисторы, прошедшие поверку с положительными результатами, признаются годными, и допускаются к применению. На партию тензорезисторов выдается свидетельство о поверке и (или) в паспорте ставится оттиск клейма о поверке.

В случае отрицательных результатов поверки в паспорте на партию тензорезисторов делается соответствующая запись, либо выдается извещение о непригодности.